Der Transistor

Frederik Strothmann, Henrik Jürgens

13. November 2014

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Ein | leitung | 3 |
|---|------|---------------------------------------|----|
| 2 | Eige | enschaften von Transistoren | 3 |
| | 2.1 | Verwendete Geräte | 3 |
| | 2.2 | Versuchsaufbau | 3 |
| | 2.3 | Versuchsdurchführung | 4 |
| | 2.4 | Messergebnisse | 4 |
| | 2.5 | Auswertung | 5 |
| | 2.6 | Diskussion | 6 |
| 3 | Spa | nnungsverstärkung mit Transistoren | 6 |
| | 3.1 | Verwendete Materialien | 7 |
| | 3.2 | Versuchsaufbau | 7 |
| | 3.3 | Versuchsdurchführung | 8 |
| | 3.4 | Auswertung | 8 |
| | 3.5 | Diskussion | 10 |
| 4 | Stro | omverstärkung mit Transistoren | 10 |
| | 4.1 | Verwendete Geräte | 11 |
| | 4.2 | Verwendete Formeln | 11 |
| | 4.3 | Versuchsaufbau | 11 |
| | 4.4 | Versuchsdurchführung | 13 |
| | 4.5 | Messergebnisse | 13 |
| | 4.6 | Auswertung | 14 |
| | 4.7 | Diskussion | 17 |
| 5 | Feld | leffekttransistoren (FET) | 18 |
| | 5.1 | Verwendete Geräte | 18 |
| | 5.2 | Versuchsaufbau | 18 |
| | 5.3 | Versuchsdurchführung | 18 |
| | 5.4 | Messergebnisse | 18 |
| | 5.5 | Auswertung | 19 |
| | 5.6 | Diskussion | 19 |
| 6 | Spa | nnungsstabilisierung mit Transistoren | 19 |
| | 6.1 | Verwendete Geräte | 20 |
| | 6.2 | Versuchsaufbau | 20 |
| | 6.3 | Versuchsdurchführung | 20 |
| | 6.4 | Messergebnisse | 20 |
| | 6.5 | Auswertung | 21 |
| | 6.6 | Diskussion | 22 |
| 7 | Fazi | it. | 22 |

1 Einleitung

Dieser Versuch beschäftigt sich mit Transistoren, dem zentralen Verstärkerelement der Halbleitertechnik. Die elektrischen Eigenschaften dieses Schaltelements sollen über die Aufnahme
von Kennlinien untersucht werden. Danach werden Schaltungen aufgebaut, welche Ströme oder
Spannungen verstärken sollen. Während des Versuches sollen die Eigenschaften des Bipolartransistors (NPN oder PNP) sowie des Feldeffekttransistor (FET) kennengelernt werden, sowie Schaltungen zur Wechselspannungsverstärkung und Gleichspannungstabilisierung aufgebaut werden. Falls noch Zeit ist, können Signale von Sensoren mithilfe von Transistoren weiterverarbeitet werden.¹

2 Eigenschaften von Transistoren

Ziel dieses Versuchsteils ist es die Ausgangs und Eingangskennlinie eines Transistors aufzunehmen, sowie die Stromverstärkung zu bestimmen.

2.1 Verwendete Geräte

In dem Versuchsaufbau wurden DMMs, ein Funktionsgenerator, Transistor BC550 und ein $10 \mathrm{k}\Omega$ Widerstand verwendet.

2.2 Versuchsaufbau

- T₁ BC550
- R₁ 10kΩ
- U₂ 5V (Eingangslinie)
- U₂ 0-10V (Ausgangslinie)

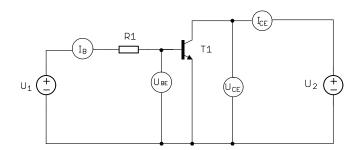


Abbildung 1: Schaltskizze für die Messung der Ein- und Ausgangskennlinie eines Transistors²

 $^{^1\}mathrm{vgl}.$ Zielsetzung des Versuches http://www.atlas.uni-wuppertal.de/ \sim kind/ep3_14.pdf am 09.11.2014

²Abbildung entnommen von http://www.atlas.uni-wuppertal.de/~kind/ep3 14.pdf Seite 13 am 10.11.2014

2.3 Versuchsdurchführung

Zuerst soll die Eingangskennlinie I_B gegen U_{BE} aufgenommen werden. Zu erwarten ist ein diodenähnlicher exponentieller Zusammenhang, wobei die Spannung U_{CE} bei dieser Messung auf 5 V gestellt wird $(I_B = f(U_{BE}))$. Danach wird die Ausgangskennlinie I_C gegen U_{CE} aufgenommen. Anschließend soll die Stromverstärkung β zwischen I_B und I_C bestimmt werden $(I_C = f(I_B))$. Es muss dabei beachtet werden, dass die Spannung U_{BE} kleiner als die Spannung U_{CE} bleibt, da I_C nur für relativ kleine Ströme I_B linear von I_B abhängt.

2.4 Messergebnisse

Die Fehler wurden mit dem angegebenem Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, dabei ergab sich für I_B ein Fehler von 0.006 mA und für U_{BE} ein Fehler von 0.006 V.

Tabelle 1: Daten aus der Messung der Eingangslinie

| $I_{\rm B}/{ m mA}$ | U_{BE}/V |
|---------------------|------------|
| 0 | 0 |
| 0 | 0,1 |
| 0 | 0,21 |
| 0 | 0,31 |
| 0 | 0,42 |
| 0 | 0,53 |
| 0,01 | 0,62 |
| 0,04 | 0,65 |
| 0,08 | 0,66 |
| 0,12 | 0,67 |
| 0,16 | 0,673 |
| 0,22 | 0,676 |
| 0,32 | 0,679 |
| 0,38 | 0,68 |
| 0,4 | 0,685 |

Die Fehler wurden mit dem angegebenem Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, dabei ergab sich für I_{CE} ein Fehler von 0,006mA und für U_{CE} ein Fehler von 0,06V.

Tabelle 2: Daten aus der Messung der Ausgangslinie

| $I_{\rm CE}/{ m mA}$ | $U_{\rm CE}/{ m V}$ |
|----------------------|---------------------|
| 0 | 0 |
| 7,9 | 0,4 |
| 8 | 0,8 |
| 8 | 1,9 |
| 8,1 | 2,9 |
| 8,3 | 3,8 |
| 8,4 | 4,9 |
| 8,7 | 5,9 |
| 8,8 | 6,8 |
| 9 | 7,9 |
| 9,3 | 8,8 |
| 9,6 | 9,8 |

Die Fehler wurden mit dem angegebenem Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, dabei ergab sich für $I_{\rm CE}$ ein Fehler von 0,06mA und für $I_{\rm B}$ ein Fehler von 0,006V.

Tabelle 3: Daten aus der Messung der Verstärkung

| $I_{\rm B}/{ m mA}$ | $I_{\rm CE}/{ m mA}$ |
|---------------------|----------------------|
| 0,035 | 8,6 |
| 0,08 | 18,4 |
| 0,124 | 26,1 |
| 0,173 | 31,9 |
| 0,225 | 36,5 |

2.5 Auswertung

Graphisch dargestellt ergibt sich für die Eingangslinie Abbildung 2.

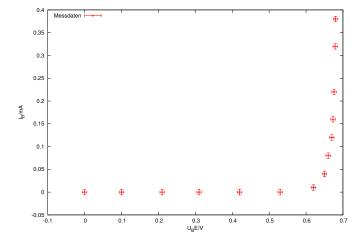


Abbildung 2: Eingangslinie des Transistors

Plottet man die Daten aus der Messung der Ausgangslinie erhält man den Plot in Abbildung 3.

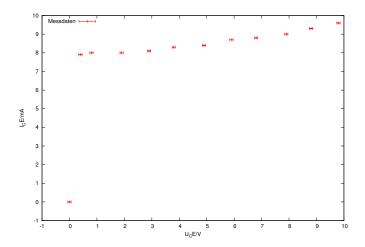


Abbildung 3: Ausgangslinie des Transistors

Zur Bestimmung der Verstärkung wurden die I_B und I_{CE} gegeneinander aufgetragen und die Messdaten mit der Funktion $f(x)=m\cdot x+b$ gefittet, dabei sind m und b die freien Parameter. Durch den Fit ergab sich dann $f(x)=(145.595\pm15.57)\cdot x+(5.75121\pm2.24)$. Die Verstärkung liegt bei 145.595 ± 15.57 .

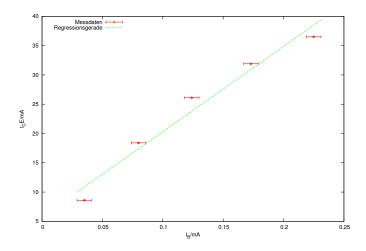


Abbildung 4: Messung von I_{CE} in Abhängigkeit von I_B

2.6 Diskussion

Die aufgenommenen Eingangs- und Ausgangslinien entsprechen den Theoretischen Linien wie sie in der Praktikumsanleitung auf Seite 5 angegeben sind. Für die Verstärkung wurde in der Praktikumsanleitung auf Seite 5 ein Wertebereich von 200 bis 500 angegeben, der von uns bestimmte Wert liegt bei 145.595±15.57. Dies kommt zu einen von einer zu geringen Spannung U0 mit 5V, welche für bessere Messergebnisse größer hätte sein sollten. Zum anderen an deren, an der Größe der Messwerte.

3 Spannungsverstärkung mit Transistoren

Ziel dieses Versuches ist die Verstärkung kleiner Wechselspannungen mithilfe des Transistors.

3.1 Verwendete Materialien

Im Versuch wurde ein Funktionsgenerator als Spannungsquelle verwendet, mehrere Widerstände, ein Transistor, ein Potentiometer und zwei DMMs.

3.2 Versuchsaufbau

- T1 BC550
- C1 100nF
- R1 $1k\Omega$
- R2 100kΩ
- R3 $10k\Omega$
- R4 $1k\Omega$ oder $10k\Omega$
- C2 1μ F
- Versorgungsspannung 10V

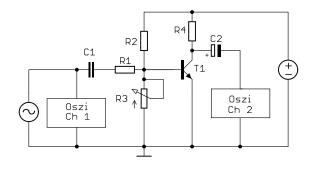


Abbildung 5: Schaltskizze für die Messung des Spannungsverstärkungsfaktors³

- T1 BC550
- C1 100nF
- R1 $1k\Omega$
- R2 100kΩ
- R3 10kΩ
- R4 1k Ω oder 10k Ω
- C2 1μ F
- Versorgungsspannung 10V

 $^{^3}$ Abbildung entnommen von http://www.atlas.uni-wuppertal.de/ \sim kind/ep3_14.pdf Seite 14 am 10.11.2014

• 8Ω Lautsprecher

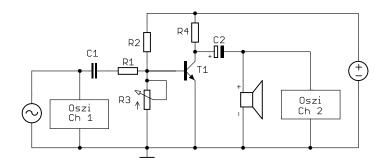


Abbildung 6: Schaltskizze für die Messung des Spannungsverstärkungsfaktors und Audioausgabe des verstärkten Signals⁴

3.3 Versuchsdurchführung

Mit dem Oszilloskop werden Ausgangs- und Eingangssignal bei der Schaltung für die Spannungsverstärkung aufgenommen, um den Verstärkungsfaktor zwischen Ausgangs und Eingangsspannung zu bestimmen. Im zweiten Teil soll ein Lautsprecher über den Kondensator angeschlossen werden. Da der Strom nur auf wenige Milliampere beschränkt ist, ist zu erwarten, dass die Spannung durch den extremen Spannungsteiler von $\frac{8}{1000+8}$ am Lautsprecher zusammenbricht und damit etwas zu hören ist.

3.4 Auswertung

Betrachtet man die Eingangsspannung und die Ausgangsspannung, siehe Abbildung 7, so kann aus dem Verhältnis der Amplituden die Verstärkung bestimmt werden. Die Verstärkung ergibt sich mit 100.

⁴Abbildung entnommen von http://www.atlas.uni-wuppertal.de/~kind/ep3_14.pdf Seite 14 am 10.11.2014

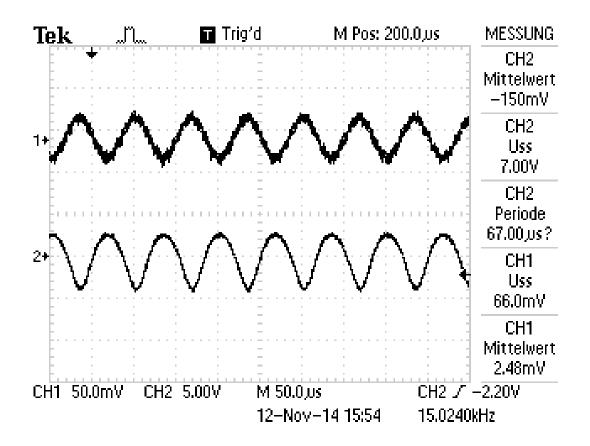


Abbildung 7: Eingangsspannung und Ausgangsspannung, auf dem Oszilloskop

Schließt man nun den Lautsprecher an, so ergibt sich für die Eingangsspannung und die Ausgangsspannung auf dem Oszilloskop der Verlauf in Abbildung 8. Der Spannungsteiler von $\frac{8}{1000+8}$ bewirkt nur eine sehr kleine Spannung am Lautsprecher, wodurch kein Signal ausgegeben wird.

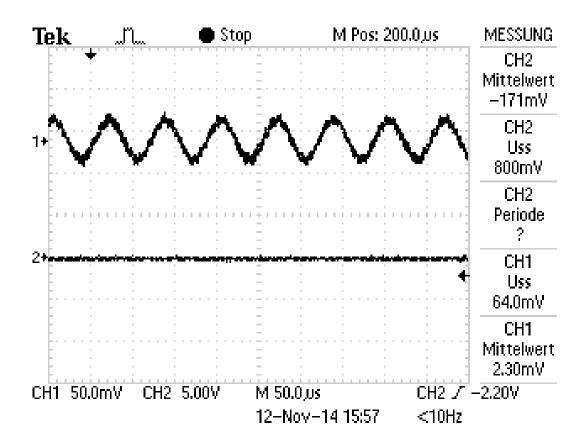


Abbildung 8: Eingangsspannung und Ausgangsspannung, auf dem Oszilloskop, mit Lautsprecher

3.5 Diskussion

Wie erwartet wurde eine Verstärkung im Bereich von 100 Gemessen und am Lautsprecher war kaum etwas zu hören, USS kann an der Graphik (Abb. 7) abgelesen werden.

4 Stromverstärkung mit Transistoren

Neben der Spannungsverstärkung kann mit dem Transistor auch der Strom verstärkt werden, um höhere Ausgangsströme zu erreichen.

4.1 Verwendete Geräte

Als Spannungsquelle wird ein Funktionsgenerator verwendet, zur Strom- und Spannungsverstärkung werden ein BC550 und ein BD137 Transistor verwendet. Zudem wurden verscheiden Widerstände, Kondensatoren und Potentiometer verwendet. Zur Messung wurden DMMs oder ein Oszilloskop verwendet, sowie ein Lautsprecher zur Signalausgabe.

4.2 Versuchsaufbau

- T1 BD137
- R1 $10k\Omega$
- R2 1k Ω
- R3 100Ω
- Versorgungsspannung 10V

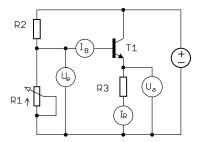


Abbildung 9: Schaltskizze für die Messung des Stromverstärkungsfaktors⁵

- T1 BD137
- T2 BC550
- R1 $10k\Omega$
- R2 1kΩ
- R3 100Ω
- Versorgungsspannung 10V
- CF $10-100\mu$ F

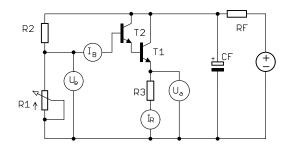


Abbildung 10: Schaltskizze für die Messung des Stromverstärkungsfaktors mit zwei hinter einander geschalteten Transistoren 6

- T1 BD137
- T2 BC550
- C1 1μ F
- R1 $1k\Omega$
- R2 100kΩ
- R3 10kΩ
- R4 $1k\Omega$
- R5 100Ω
- R4 $1k\Omega$ oder $10k\Omega$
- C2 $100 \mu F$
- CF $10-100\mu$ F

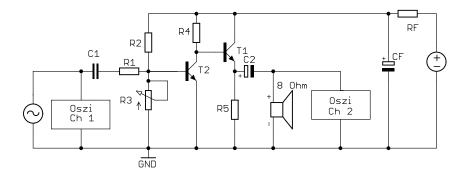


Abbildung 11: Schaltskizze für die Messung des Stromverstärkungsfaktors mit zwei hinter einander geschalteten Transistoren und Audioausgabe des verstärkten Signals⁷

 $^{^6}$ Abbildung entnommen von http://www.atlas.uni-wuppertal.de/ \sim kind/ep3_14.pdf Seite 15 am 10.11.2014

 $^{^7}$ Abbildung entnommen von http://www.atlas.uni-wuppertal.de/ \sim kind/ep3_14.pdf Seite 16 am 10.11.2014

4.3 Versuchsdurchführung

Zur Stromverstärkung wird die Schaltung des sogenannten Emittierfolgers aufgebaut. Es soll $U_a = f(U_e)$ und $I_R = f(I_B)$ bestimmt werden. Als Verstärkungsfaktor wird, da $I_B \ll I_C$ ist, ebenfalls β erwartet.

4.4 Messergebnisse

Die Fehler wurden mit dem angegeben Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, für U_A und U_E ergibt sich ein Fehler von 0.06V.

Tabelle 4: Daten aus der Messung der Ein- und Ausgangsspannung

| $U_{\rm E}/V$ | U_A/V |
|---------------|---------|
| 0 | 0 |
| 0,49 | 0 |
| 0,88 | 0,26 |
| 1,32 | 0,68 |
| 1,62 | 0,96 |
| 2,05 | 1,38 |
| 2,44 | 1,76 |
| 2,77 | 2,09 |
| 3,16 | 2,47 |
| 3,56 | 2,87 |
| 3,97 | 3,28 |

Die Fehler wurden mit dem angegeben Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, I_R ergibt sich ein Fehler von $0.06 \, \text{mA}$ und für I_B ein Fehler von $0.0006 \, \text{mA}$.

Tabelle 5: Daten aus der Messung des Stromes I_R und I_B

| I_R/mA | $I_{\rm B}/{\rm mA}$ |
|----------|----------------------|
| 0 | 0 |
| 0,6 | 0,017 |
| 1,1 | 0,026 |
| 1,3 | 0,031 |
| 1,8 | 0,04 |
| 2,3 | 0,051 |
| 2,7 | 0,057 |
| 2,8 | 0,059 |

Die Fehler wurden mit dem angegeben Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, für U_A und U_E ergibt sich ein Fehler von 0.06V.

Tabelle 6: Daten aus der Messung der Spannungen U_E udn U_A, mit zwei Transistoren

| $U_{\rm E}/{ m V}$ | U_A/V |
|--------------------|---------|
| 1,84 | 0,61 |
| 2,24 | 0,98 |

Die Fehler wurden mit dem angegeben Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, I_R ergibt sich ein Fehler von 0.006 mA und für I_B ein Fehler von 0.006 nA.

Tabelle 7: Daten aus der Messung des Stromes I_R und I_B

| I_R/mA | $I_{\rm B}/{\rm nA}$ |
|----------|----------------------|
| 0,1 | 0,31 |
| 0,2 | 0,42 |
| 0,3 | 0,59 |
| 0,5 | 0,71 |
| 0,6 | 0,82 |
| 0,7 | 0,91 |
| 0,8 | 1,01 |

4.5 Auswertung

Die Schaltung aus Abbildung 9 sollte auf die Eingenschaften der Strom- und Spannungsverstärkung untersuche werden. Dafür wurde die Ausgangsspannung in Abhängigkeit der Eingangsspannung gemessen, siehe Abbildung 4. Zur Bestimmung der Stromverstärkung wurde I_R in Abhängigkeit von I_B gemessen, siehe Abbildung 13. Die Spannungsdifferenz zwischen Ausgangsund Eingangsspannung ergab sich im Mittel mit 0,67V, was, wie erwartet, dem Arbeitspunkt des Transistors entspricht.

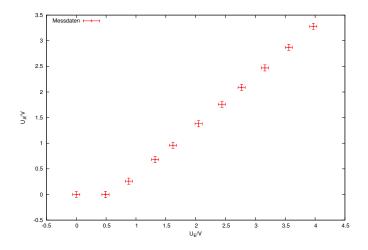


Abbildung 12: Eingans- gegen Ausgangsspannung

Die Stromverstärkung wurde durch das anfitten der Funktion $f(x)=m\cdot x+b$ bestimmt. Dabei wurden die Parameter m und b gefittet. Durch den fit ergab sich $f(x)=(47.74\pm1.77)\cdot x-(0.11\pm0.06)$, also eine Stromverstärkung von 47.74 ± 1.77 .

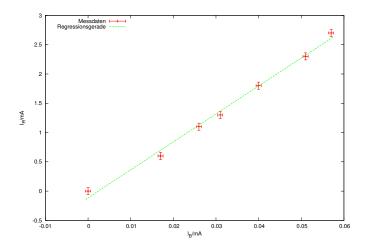


Abbildung 13: Verhältnis zwischen Eingans- und Ausgangsstrom

Bei dem Aufbau aus Abbildung 10 sollten auch wieder die Eigenschaften der Strom- und Spannungsverstärkung untersucht und mit den Ergebnissen zuvor verglichen werden. Die Differenz zwischen der Eingangs- und der Ausgangsspannung liegt bei den zwei Transistoren bei 1,25, dies ist etwa das Doppelte vom der zuvor bestimmten Wert.

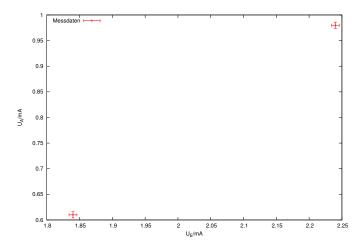


Abbildung 14: Verhältnis zwischen Eingans- und Ausgangsspannung

Die Stromverstärkung wurde wieder durch den Fit der Funktion $f(x)=m\cdot x+b$ bestimmt. Dabei ergab sich $f(x)=(0.0102\pm0.0005)\cdot x-(0.24\pm0.04)$. Also ergibt sich eine Verstärkung von $1,02\cdot10^4$. Der Faktor 10^6 kommt daher, dass im Plot mA gegen nA aufgetragen wurden. Die Stromverstärkung ist bei den zwei Transistoren also 200 mal größer.

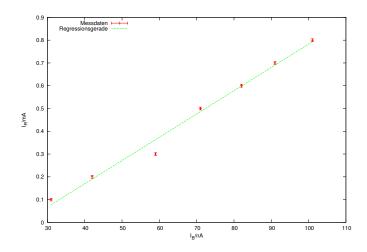


Abbildung 15: Verhältnis zwischen Eingans- und Ausgangsstrom

Im letztem Aufbau, siehe Abbildung 11 sollte noch einmal der Lautsprecher angeschlossen werden, auf dem Oszilloskop ergab sich dann der Verlauf in Abbildung 16. Zudem war deutlich ein Signal zu hören, dies liegt daran, dass viel höhere Ströme Fließen und die Leistung ausreichend groß ist.

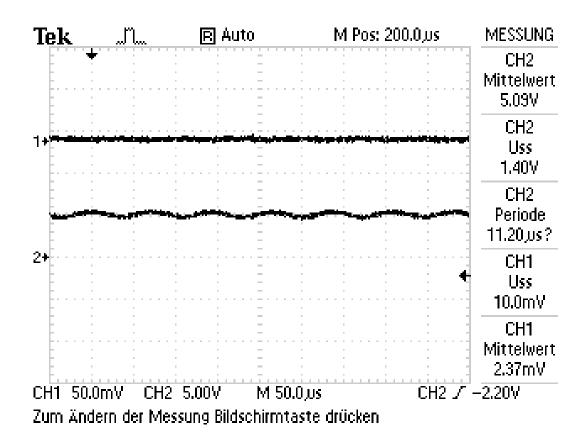


Abbildung 16: Verhältnis zwischen Eingans- und Ausgangsstrom

4.6 Diskussion

Im ersten Teil wurde ein Stromverstärkungsfaktor von β 48 gemessen. Der Name der Schaltung Emitterfolger kommt daher, dass die Ausgangsspannung bzw. Emitterspannung der Eingangsspannung um 0.6 bis 0.7 Volt folgt. Diesen Effekt kann man an Abb. 12 gut beobachten. Entsprechend wurde bei der Darlingtonstufe der doppelte Effekt gemessen (Abb. 14). Da in diesem Aufbau Strom und Spannungsverstärkung zusammen geschaltet wurden konnte so eine ausreichend große Leistung erzeugt werden, sodass die Frequenzen deutlich über den Lautsprecher zu hören waren.

5 Feldeffekttransistoren (FET)

Mit dem Feldeffekttransistor können Ströme und Spannungen fast leistungslos gesteuert werden. (Der Basisstrom beträgt nur wenige Nanoampere)

5.1 Verwendete Geräte

Für den Versuch wird ein Funktionsgenerator als Spannungsquelle, DMMs zur Messung, ein JFED Transistor und verschiedene Widerstände verwendet.

5.2 Versuchsaufbau

- J-FET BF224
- R1 10kΩ
- R2 1k Ω
- U1 10V

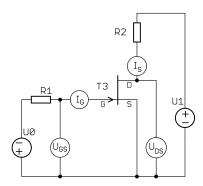


Abbildung 17: Schaltskizze für die Messung des Spannungsbereichs, in dem ein Feldaffekttransistor Leitet bzw. nicht⁸

5.3 Versuchsdurchführung

Der Feldeffekttransistor kann über die Gatespannung U_{GS} mit nur wenigen nA angesteuert werden, sodass ein Feld entsteht, welches den Stromfluss I_S reguliert. Dafür wird $I_S = f(U_{GS})$ ermittelt.

5.4 Messergebnisse

Der Fehler für den Strom und die Spannung wurde jeweils mit dem angegebenem Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, der Fehler der Spannung beträgt 0,006V und der Fehler des Stroms beträgt 0,06mA.

 $^{^8}$ Abbildung entnommen von http://www.atlas.uni-wuppertal.de/ \sim kind/ep3_14.pdf Seite 16 am 10.11.2014

Tabelle 8: Messung von I_S in Abhängigkeit von U_{GS}

| $U_{\rm GS}/{ m V}$ | $I_{\rm S}/{\rm mA}$ |
|---------------------|----------------------|
| 0 | 7,8 |
| 0,49 | 6,3 |
| 1,06 | 4,2 |
| 1,49 | 2,8 |
| 2,03 | 1,2 |
| 2,59 | 0,1 |
| 3,03 | 0 |

5.5 Auswertung

Es sollte der Strom I_S in Abhängigkeit von U_{GS} gemessen werden und untersucht werden, ab welchem Spannungsbereich der Transistor anfängt zu sperren. Der Bereich liegt bei etwa 2,7V.

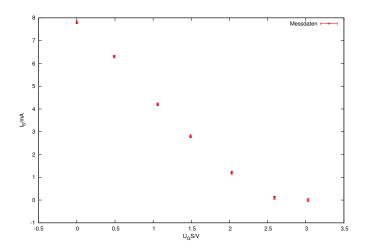


Abbildung 18: Plot von I_S in Abhängigkeit von U_{GS}

Beim Messen des Gatestrom konnten keine Werte aufgenommen werden, da die Ströme geringer als das Auflösungsvermögen des DMMs waren, obwohl der Trick aus der Praktikumsanleitung verwendet wurde.

5.6 Diskussion

Im ersten Teil sollte überprüft werden ab welcher Spannung $U_{\rm GS}$ der Strom $I_{\rm S}$ gesperrt wird, dabei ergab sich ein Spannung von 2,7V.Zudem sollte noch der Gatestrom gemessen werden, wobei sehr kleine Werte für den Gatestrom erwartet wurde. Der Gatestrom war so klein, dass er mit den Messapparaturen nicht zu messen war.

6 Spannungsstabilisierung mit Transistoren

Analog zum letzten Versuch kann mit einer Zenerdiode eine konstante Gleichspannung erzeugt werden. Aufgrund des Vorwiderstandes war es aber nicht möglich hohe Ausgangsströme zu erreichen. Führt man die Zehnerspannung über einen Emittierfolger (Stromverstärker), so sind wesentlich höhere Ströme möglich.

6.1 Verwendete Geräte

Bei dem Versuch wurde ein Funktionsgenerator für die Spannungsversorgung, DMMs, eine Zenerdiode, eine Transistor, ein Widerstand, ein Kondensator und ein Potentiometer verwendet.

6.2 Versuchsaufbau

- D1 Zenerdiode
- T1 BD137
- R1 200Ω
- R2 470Ω Potentiometer
- $R3 = 20\Omega$
- 100nF

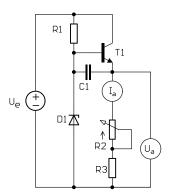


Abbildung 19: Schaltskizze für die Messung der Spannungsstabilisierung durch Transistoren⁹

6.3 Versuchsdurchführung

Wie im letzten Praktikumsversuch zur Diode wird in diesem Versuchsteil auch eine Zenerdiode zur Spannungsstabilisierung verwendet. Der Unterschied in dieser Schaltung (Abb. 19) ist die Verwendung eines Transistors zur Verstärkung des Stroms durch die Last um eine größere Leistung zu ermöglichen. Da am Transistor im Arbeitspunkt immer ca. 0.7 V abfallen, ist die Spannung, welche an der Last abfällt auf 5 V begrenzt.

6.4 Messergebnisse

Der Fehler für die Eingangsspannung wurde mit dem Ablesefehler angenommen und beträgt 0,1V, der Fehler der Ausgangsspannung wurde aus dem angegebenen Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt und beträgt 0,06V.

⁹Abbildung entnommen von http://www.atlas.uni-wuppertal.de/~kind/ep3_14.pdf Seite 16 am 10.11.2014

Tabelle 9: Messung von $\rm U_A$ in Abhängigkeit von $\rm U_E$

| $U_{\rm E}/{ m V}$ | U_A/V |
|--------------------|---------|
| 0 | 0 |
| 2 | 1,33 |
| 4 | 3,22 |
| 6 | 4,22 |
| 8 | 4,36 |
| 10 | 4,41 |
| 12 | 4,44 |
| 14 | 4,48 |
| 16 | 4,5 |
| 18 | 4,55 |
| 20 | 4,58 |

Die Fehler wurden jeweils mit dem angegebenem Fehler und der Ableseungenauigkeit bestimmt, dabei ergab sich ein Fehler von 6Ω für R_L und ein Fehler von 0.6mA für den Strom.

Tabelle 10: Messung von ${\rm I}_{\rm A}$ in Abhängigkeit von ${\rm R}_{\rm L}$

| R_{L}/Ω | $I_{\rm G}/{\rm mA}$ |
|----------------|----------------------|
| 567 | 7 |
| 503 | 7,8 |
| 433 | 9 |
| 370 | 10,6 |
| 322 | 12 |
| 280 | 13,8 |
| 240 | 16 |
| 200 | 19 |
| 170 | 22,1 |
| 140 | 26,4 |
| 100 | 35,7 |
| 70 | 49,5 |

6.5 Auswertung

In Abbildung 20a ist zu erkennen wie die Ausgangsspannung ab einer Eingangspannung von 5V stabilisiert wird. In Abbildung 20b kann man sehen, dass der Strom vom Lastwiderstand und von der Kennlinie des Emitters abhängt.

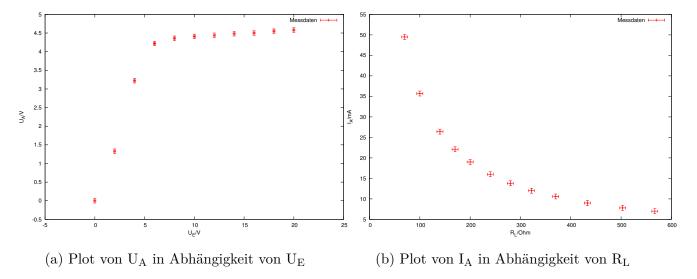


Abbildung 20: Plot der Ausgangsspannung gegen die Eingangsspannung und des Stromes gegen den Lastwiderstand

6.6 Diskussion

Indem ein Transistor in die Schaltung zur Spannungsstabilisierung eingebaut wurde, konnte an der Last eine größere Leistung abgenommen werden. Man sieht an Abb. 9 das die Spannung an der Last durch die Zenerdiode auf 5 V beschränkt ist. Da in dieser Schaltung der Vorwiderstand parallel zum Transistor geschaltet werden kann, und nur ein geringer Strom durch diesen fließen muss, um den Arbeitspunkt des Transistors einzustellen, fällt fast keine Leistung am Vorwiderstand ab. Der Basisstrom wird sogar um den Faktor β verstärkt, sodass am Lastwiderstand eine höhere Leistung erzielt werden kann.

7 Fazit

Der erste Versuchsteil verlief gut und die aufgenommenen Kurven entsprachen alle den Erwartungen. Im zweitem Versuchsteil wurde mit einem Transistor eine Spannungsverstärkung durchgeführt und ein Verstärkung von 100 erreicht, jedoch konnte durch den Spannungsteiler nicht genug Leistung abgegriffen werden, um einen Lautsprecher zu betreiben. Aus diesem Grund wurde im dritten Versuchsteil eine Darlingtonstufe verwendet. Dadurch fand eine Strom- und Spannungsverstärkung statt und es wurde genügend Leistung geliefert, um den Lautsprecher zu betreiben. Im viertem Versuchsteil wurde die Eigenschaft eines JFEDs untersucht, den Strom zu sperren. Es wurde eine Spannung von 2,7V gemessen, ab der der Strom gesperrt wurde. Im letztem Versuchsteil wurde ein Transistor zur Spannungsstabilisierung verwendet wo deutlich eine Stabilisierung zu erkennen war. Durch die Versuche lies sich der Nutzen von Transistoren zur Spannung- und Stromverstärkung und Stabilisierung in Schaltnetzwerken zeigen.